УДК 537.521 *ФИЗИКА*

Член-корреспоидент АН СССР Е. П. ВЕЛИХОВ, И. В. НОВОБРАНЦЕВ, В. Д. ПИСЬМЕННЫЙ, А. Т. РАХИМОВ, А. Н. СТАРОСТИН

К ВОПРОСУ О КОМБИНИРОВАННОЙ НАКАЧКЕ ГАЗОВЫХ ЛАЗЕРОВ

Комбинированное возбуждение CO₂-лазеров (¹) (электрическим полем и источником ионизации) явилось не только дополнительным инструментом для изучения механизма работы лазера (²), но и перспективным способом возбуждения генерации в больших объемах газа при высоком давлении.

Использование мощных источников ионизации (сильноточных ускорителей, импульсных реакторов (³, 4)) позволяет создать предпосылки для протекания объемного разряда. Однако, как будет показано ниже, такой разряд оказывается неустойчивым. Природа этой неустойчивости носит перегревно-ионизационный характер. Применительно к стационарным диффузным разрядам она анализировалась в (⁵). В работе (³) была предпринята попытка анализа такой неустойчивости применительно к импульсным объемным разрядам. При этом авторы ошибочно линеаризовали систему гидродинамических уравнений в условиях, когда время развития неустойчивости меньше времени установления стационарного состояния, определяемого теплопроводностью газа. (Такой подход был оправдан в случае стационарного разряда (³).) Мы проанализируем развитие разряда под действием внешнего источника ионизации и приложенного электрического поля в ситуации, когда время теплоотвода много больше времени нагрева газа.

Рассмотрим нитеобразную флуктуацию плотности газа, параллельную электрическому полю, которое предполагается постоянным. Пусть характерный размер неоднородности удовлетворяет условиям

$$\lambda_{\mathrm{T}} \ll l \ll c_{\mathrm{s}} \tau_{\mathrm{x}}; \tag{1}$$

здесь c_s — скорость звука, $\lambda_{\rm T}$ — характерный размер газовой теплопроводности, $\tau_{\rm x}$ — характерное время развития неустойчивости.

Левое неравенство (1) позволяет пренебречь теплопроводностью поперек токовой нити. В силу правого неравенства (скорость движения газа мала по сравнению со скоростью звука) можно считать давление газа в токовой нитке постоянным. Это позволяет при анализе системы гидродинамических уравнений ограничиться рассмотрением уравнений непрерывности и баланса энергии.

Для упрощения анализа заменим реальную, обычно трехкомпонентную, смесь моделью однокомпонентного молекулярного газа, в котором время передачи энергии от возбужденных молекулярных уровней в тепло мало по сравнению с продолжительностью развития токовых нитей:

$$\partial n / \partial t + n \operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \tag{2}$$

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1} p \operatorname{div} \mathbf{v} = \Delta \varepsilon n n_1 \langle \sigma_p v \rangle; \tag{3}$$

здесь $n,\ p,\ v$ — соответственно концентрация, давление и скорость движения газа, n_1 — концентрация колебательно возбужденных молекул; $\Delta \epsilon$ —

энергия молекулярного возбуждения; γ — показатель адиабаты; $n\langle\sigma_{p}v\rangle$ — обратное время релаксации молекулярных возбуждений в тепло.

При записи уравнений (2) и (3) использованы условия (1).

Уравнение, определяющее концентрацию возбужденных молекул, можно записать в виде

$$\partial n_1 / \partial t = n_e n \langle \sigma_H v_e \rangle - n_1 n \langle \sigma_p v \rangle; \tag{4}$$

здесь $n\langle \sigma_{\rm H} v_{\rm e} \rangle$ — частота неупругих электрон-молекулярных соударений. Концентрация электронов $n_{\rm e}$ определяется из уравнения

$$\partial n_{\rm e}/\partial t = q + \alpha \left(T_{\rm e}\right) n n_{\rm e} - \beta \left(T_{\rm e}\right) n_{\rm e}^2, \tag{5}$$

где q — скорость рождения электронов внешним ионизатором; α , β — коэффициенты ударной ионизации и рекомбинации соответственно; электронная температура T_c определяется из баланса джоулева нагрева электронов и потерь на возбуждение молекулярных уровней *

$$e^{2}E^{2}/(mn\langle\sigma_{y}v_{e}\rangle) = \Delta\varepsilon n\langle\sigma_{\Pi}v_{e}\rangle; \qquad (6)$$

здесь $n\langle \sigma_{
m v} v_e
angle$ — частота упругих электрон-молекулярных соударений.

Характер решения системы уравнений (2) — (6) зависит от соотношения продолжительности упругих и неупругих процессов. Поэтому качественно проанализируем эту систему в различных предельных случаях.

Будем рассматривать случай, когда продолжительность установления концентрации электронов мала по сравнению с характерным временем процесса. Это позволяет в уравнении (5) приравнять правую часть нулю. При этом могут реализоваться два предельных случая: 1) *q* ≫ *ann*_e; 2) *q* ≪ *ann*_c. В каждом из этих случаев соответственно

$$n_{\rm e} = (q/\beta(T_{\rm e}))^{4}, \tag{7a}$$

$$n_{\rm e} = \alpha(T_{\rm e}) n/\beta(T_{\rm e}). \tag{76}$$

Поскольку мы предположили, что продолжительность релаксации молекулярных уровней мала по сравнению с продолжительностью развития неустойчивости, то уравнение (3) с учетом (2) и (6) можно записать в виде

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{e^2 n_e}{m \langle \sigma_y r_e \rangle} \frac{E^2}{p} . \tag{8}$$

Предполагая следующие зависимости:

$$\langle \sigma_{\mathbf{v}} v_{\mathbf{e}} \rangle = \langle \sigma_{\mathbf{v}} v_{\mathbf{e}} \rangle_{0} (T_{e} / T_{\mathbf{e}0})^{\mu}, \qquad (\sigma_{\mathbf{H}} v_{\mathbf{e}} \rangle = \langle \sigma_{\mathbf{H}} v_{\mathbf{e}} \rangle_{0} (T_{e} / T_{\mathbf{e}0})^{\nu};$$

$$q = q_{0} (n / n_{0})^{\delta}; \qquad \beta = \beta_{0} (T_{e} / T_{\mathbf{e}0})^{-\varkappa},$$

уравнение (8) с учетом (7а) преобразуем к виду

$$\partial n / \partial t = -A n_0 (n / n_0)^{\frac{1}{2} \delta + (2\mu - \kappa)/(\mu + \nu)},$$
 (9)

где постояниая $A = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{\sigma_0 E^2}{p}$, σ_0 — электронная проводимость газа, отвечающая концентрации электронов, определяемой (7a).

В этих предположениях

$$n_{\rm c} = B n^{\frac{1}{2}\delta - \kappa/(\mu + v)},\tag{10}$$

где B — константа, очевидным образом связанная с A из (9).

Решение уравнения (9) есть

$$n = n_0 (1 - sAt)^{1/s}; (11)$$

здесь $s=(\nu-\mu+\varkappa)/(\nu+\mu)-{}^4/{}_2\delta;$ число s порядка единицы. Так, например, если сечение электрон-молекулярных соударений не зависит

^{*} Аналогичное рассмотрение можно провести, когда преобладают упругие потери энергии электронов.

от энергии электронов, то $\nu = \mu = {}^{1}/_{2}$. При $\delta = 1$ и $\varkappa = {}^{3}/_{2}$ (степень температурной зависимости коэффициента диссоциативной рекомбинации) s=1.

В зависимости от знака s решение либо обращается в нуль за конечное время t=1/(sA) (s>0), либо монотонно убывает (s<0). В обоих случаях характерная продолжительность рассматриваемой неустойчивости *

$$\tau_{\mathbf{x}} \sim \frac{\gamma p}{|s|(\gamma - 1)\,\sigma_0 E^2} \,. \tag{12}$$

При этом, как видно из (10), концентрация электронов может расти или убывать со временем в зависимости от знака $1/2\delta - \varkappa / (\mu + \nu)$.

Следует заметить, что с понижением плотности газа концентрация электронов будет определяться уравнениями (7а), (10) лишь до тех пор, пока T_e не вырастет настолько, что ионизация будет определяться электрическим полем по закону (7б).

Рассмотрим теперь случай, когда концентрация электронов с самогоначала процесса определяется из (76)

Если α является степенной функцией температуры в рассматриваемой области, то анализ не отличается от рассмотренного выше. При этом решение с падающей от времени концентрацией электронов, по-видимому, никогда не реализуется, так как коэффициент ионизации α является самой быстрой функцией от $T_{\rm e}$, и поэтому $\alpha n/\beta$ растет с уменьшением плотности

В случае $\alpha(T_e) = \alpha_0 \exp{(-I/T_e)}$, где I по величине может отличаться от потенциала ионизации, с учетом только экспоненциальной зависимости коэффициентов от n, имеем

$$\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial t} = -C n_0 \exp\left[-\frac{I}{T_{\text{eu}}} \left(\frac{n}{n_0}\right)^{2/(\mu+\nu)}\right],$$

$$C = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{e^2 E^2 \alpha_0}{pm \langle \sigma_{\mathbf{y}} v_{\mathbf{e}} \rangle_0 \beta_0}.$$
(13)

Решение уравнения (13) с экспоненциальной точностью можно записать в виде

$$n = n_0 \left[\frac{T_{e0}}{I} \ln \left\{ \exp \left(\frac{I}{T_{e0}} \right) - \frac{I}{T_{e0}} Ct \right\} \right]^{1/2(\mu + \nu)}. \tag{14}$$

Как видно из (14), характерное время спада концентрации до нуля

$$\tau_{\rm x} \sim \frac{T_{\rm e0}}{I} \frac{\gamma p}{(\gamma - 1) \, \sigma_0 E^2} \,. \tag{15}$$

В более общем случае вместо $T_{\rm e0}/I$ в (15) следует писать $\partial \ln T_{\rm e0}/\partial \ln \alpha$. Концентрация электронов при этом меняется по закону

$$n_{\rm e} = n_{\rm e0}/(1-t/\tau_{\rm x})$$
.

Однако полученными зависимостями можно пользоваться, пока число электронов не возрастет настолько, что снятие энергии с возбужденной молекулы электронами не станет сравнимо с релаксацией по газу. Область, где ударами второго рода пренебречь нельзя, легко рассмотреть аналогичным образом. Но в этом нет необходимости, так как этот процесс не меняет оценок характерного времени развития неустойчивости.

Убедимся, что найденные значения инкремента не противоречат предположенному условию $n\langle v\sigma_p\rangle \tau_x > 1$.

^{*} Если линеаризовать исходную систему уравнений, как это сделано в работе (3), то легко получить, что неустойчивость развивается лишь при условии s>1.

В смесях, используемых в CO_2 -лазерах, релаксация молекулярных колебательных уровней определяется гелием. При давлениях газа порядка атмосферы имеем (6) $n\langle\sigma_p v\rangle = 3\cdot 10^6$ сек $^{-1}$. Проводимость σ в этих условиях обеспечивается либо внешним источником, либо электрическим полем и обычно порядка $\sim 10^9 - 10^{10}$ ед. CGSE. При значениях E/p, оптимальных для работы CO_2 -лазеров, ~ 10 в / (см·тор), из выражений (12) и (15) получим $\tau_x \sim 10^{-7} - 10^{-5}$ сек. В случае, когда $n\langle\sigma_p v\rangle\tau_x \leqslant 1$, характерная продолжительность развития рассмотренной неустойчивости определяется продолжительностью релаксации молекулярных уровней.

В заключение следует заметить, что перегревно-ионизационная неустойчивость обсуждавшегося выше вида может развиваться в начальной стадии сильноточных импульсных разрядов типа пинчей. Это может приводить к разбиению скин-слоя на токовые пити (7); однако это может быть связано также и с перегревной неустойчивостью, обусловленной вы-

ходом излучения (8).

Научно-исследовательский институт ядерной физики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступило 28 III 1972

цитированная литература

¹ В. М. Андрияхин, Е. П. Велихов и др., Письма ЖЭТФ, 8, 346 (1968). ² С. А. Голубев, В. Д. Письменский и др., ЖЭТФ, 62, 458 (1972). ³ Н. Г. Басов, Э. М. Беленов и др., Письма ЖЭТФ, 14, 121 (1971). ⁴ В. М. Андрияхин, Е. П. Велихов и др., Письма ЖЭТФ, 15, № 11 (1972). ⁵ G. Ескег, W. Kröll, O. Zöller, Phys. Fl., 7, 2001 (1964). ⁶ R. L. Taylor, S. Bitterman, Rev. Mod. Phys., 41, 26 (1969). ⁷ Н. Ф. Кварцхава, Ю. М. Матвеев, Э. Ю. Хаутиев, Nuclear Fusion, 11, 349 (1971). ⁸ В. Д. Письменный, А. Т. Рахимов, ДАН, 196, 562 (1971).